

Udział i przewodniczenie komitetom naukowym konferencji, redakcje czasopism, recenzje publikacji

1. Organizacja konferencji oraz członkostwo i przewodniczenie komitetom naukowym z zakresu deklarowanej działalności naukowej

1. Członek Komitetu Naukowego oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko - Niemieckiego Sympozjum nt. „Nowoczesne przyrządy i systemy pomiarowe”, (Kraków 1993), otwarcie laboratorium pomiarowego w Politechnice Krakowskiej
2. Członek Komitetu Naukowego i wice przewodniczący Komitetu Organizacyjnego międzynarodowego sympozjum nt. „Systemy zapewnienia jakości w budowie maszyn” Organizowanego przez Politechnikę Krakowską (Kraków 1994).
3. Członek Komitetu Naukowego Krajowej i Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Metrologia w Technikach Wytwarzania od organizowanej co dwa lata **2001 – 2020** Przewodnictwo sekcji oraz obrad plenarnych
4. Jeden z pomysłodawców w **1994** oraz od początku Członek Komitetu Naukowego a od 2008 **Przewodniczący Komitetu Naukowego** - cyklicznie organizowanej przez ATH w Bielsku-Białej **od 1994 co 2 lata** International Scientific Conference - Coordinate Measurement Technique. Przewodnictwo obrad Plenarnych, wielokrotne wykłady plenarne.
5. Członek Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej: Innowacje i Transfer Technologii w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach – Inteltrans - organizowanej przez Politechnikę Krakowską od 1998 do 2006.
6. Członek Komitetu Programowego Seminarium Innowacje i Transfer Technologii jako Czynniki Stymulujące Rozwój Gospodarczy organizowanego przez Politechnikę Krakowską w 2000, 2002, 2004, 2006.
7. Sekretarz Komitetu Naukowego X Krajowej i I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Metrologia w Technikach Wytwarzania Kraków 2003,
8. Członek Komitetu Organizacyjnego - CIRP General Assembly, Kraków, 2004
9. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego 10th IMEKO TC14 ISMQC Symposium on Measurement and Quality Control w Osace 2010, Japonia
10. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego 11th IMEKO TC14 International Symposium on Measurement and Quality Control (ISMQC 2013) Kraków - Kielce
11. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego 12th IMEKO TC14 ISMQC Symposium on Measurement and Quality Control w Belgrad Serbia 2019,
12. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING Poznań 2014 i 2017
13. IMEKO International Measurement Confederation 2000 Wiena, 2003 Dubrownik, 2006 Rio de Janeiro, 2009, Lisbon, 2012 Praha, 2015, Busan 2018 Belfast). Członek Międzynarodowych Komitetów Naukowych Kongresów Światowych Wielokrotne przewodnictwo obrad plenarnych oraz w sekcjach
14. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit od 2017 - dużego corocznego międzynarodowego kongresu w Krakowie którego pomysłodawcą był Prof. Jerzy Hausner

2. Stałe recenzje artykułów dla czasopism naukowych z listy JCR:

1. MEASUREMENTS - Elsevier - IF - 2,746 obecnie 200 pkt wg MNiSzW
2. METROLOGY AND MEASUREMENTS SYSTEMS – de Gruyter IF – 1.149
3. MAPAN – Springer - Journal of Metrology Society of India - IF -.1.168
4. SENSORS – MDPI -IF 3.302
5. MATERIALS – MDPI – IF 3,532
6. PRECISIONS ENGINEERING – IF 2.685

3. Recenzje wydawnicze książek naukowych i monografii,

1. Recenzja wydawnicza książki naukowej Eugeniusza Ratajczyka: Współrzędnościowa Technika Pomiarowa - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005,
2. Recenzja wydawnicza monografii: Adama Wozniaka: Dokładność głowic stykowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2010.
3. Recenzja wydawnicza monografii: Pawła Swornowskiego: Możliwości poprawy niepewności pomiaru zarysu okrągłości współrzędnościową techniką pomiarową. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2011.
4. Recenzja wydawnicza książki naukowej: Michała Wieczorowskiego - Metrologia nierówności powierzchni – metody i systemy 2013 Wyd. ZAPOL Szczecin 2014 ISBN 978-83-7518-570-6
5. Recenzja Wydawnicza Książki E. Ratajczyk A. Wozniak - Współrzędnościowe systemy pomiarowe - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016
6. Recenzja wydawnicza książki Stanisław Adamczak, Krzysztof Stępień pt. „Specjalistyczne mikro- i nanopomiary wielkości geometrycznych” Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2016